化学共沉淀法制备钨铜合金

姚惠龙,林 涛,罗 骥,刘祥庆,郭志猛

(北京科技大学,北京 100083)

摘 要: 首先采用化学共沉淀法制备钨铜复合氧化物粉末,再用氢还原得到纳米级钨铜复合粉末,经成形和烧结得到 超细弥散分布钨铜合金。研究结果表明,采用化学共沉淀法结合氢还原工艺制备的 W-20%Cu 纳米复合粉,W 颗粒粒度 为 30~50 nm,形状呈多边形,Cu 相均匀分布在 W 相之间将 W 颗粒粘结。所制得的钨铜复合粉表现出高的烧结活性, 经 1250 ℃烧结其相对密度达到 99.7%,热导率达到 223.1 W/m·K,导电性、抗弯强度以及硬度等性能也比传统产品有 大幅度提高。

关键词: 钨铜合金; 沉淀; 纳米粉末; 热导率

中图法分类号: TG146.411; TG383 文献标识码: A 文章编号: 1002-185X(2009)02-0348-05

W-Cu 合金是一种由体心立方结构的钨和面心立 方结构的铜所组成的既不互相固溶又不形成金属间化 合物的两相混合组织,通常被称为伪合金。因此,它 既具有钨的高强度、高硬度、低膨胀系数等特性,同 时又具有铜的高塑性、良好的导电导热等特性。这种 特有的综合性能使 W-Cu 合金在电接触材料和电极材 料中得到广泛的应用。

在制备 W-Cu 合金时,通常所采用的钨粉平均粒 度为 2 μm 左右,铜粉粒度为几十微米,生产工艺为: 混粉、成形、烧结、后续加工;或采用钨粉、铜粉分 别成形,将铜压坯与钨压坯叠放在高温 1200~1300 ℃ 下烧结的熔浸工艺等。在这种传统技术中,由于 W-Cu 液相润湿角不为零且 W-Cu 又互不溶解,因此无论是 液相烧结或是固相烧结均难以使烧结产品的相对密度 大于 98%。复压复烧或者后续热加工虽可提高产品密 度,但成本增加,效率降低。原始钨颗粒在烧结过程 中要长大 5~10 倍,致使烧结中钨晶粒进一步粗化。 这种合金结构不能满足近年来作为高技术用途的 W-Cu 合金的要求。

随着微电子信息技术的发展,在大规模集成电路 和大功率微波器件中,W-Cu复合材料用作基片、连 接件和散热元件等电子封装材料和热沉材料具有更广 泛的用途^[1]。应用于微电子技术的W-Cu材料要求具 有很高的性能:致密度高,漏气率低,导电、导热性 能优良,散热性良好。而采用混合粉末压制坯料后再 进行液相烧结获得钨含量高的复合材料时,往往因为 钨在液相铜中的不溶解而导致最终的多孔性,难以烧 结致密,尤其在钨的体积分数超过 65%时最高相对密度一般仅为 92%~95%^[2-4]。由此导致复合材料的导电、导热性能低,漏气率高,难以满足现代微电子工业的要求。为了提高高钨含量的 W-Cu 复合材料的烧结密度,很多研究人员采用添加烧结助剂的方法进行活化烧结^[5],但是活化剂的加入对导热性有很大的损害,不适合于热沉材料^[6]。本研究采用化学共沉淀法结合氢还原制备 W-Cu 纳米复合粉,再经成形、烧结获得高致密高性能的 W-Cu 合金。

1 实 验

实验所用原材料:钨酸铵,五水硝酸铜,浓 HNO₃。 将浓 HNO₃ 在搅拌条件下加到硝酸铜溶液中,再将混 合溶液加到(NH₄)₂WO₄ 溶液中,在电磁搅拌器内进行 化学共沉淀反应。反应1h后将混合溶液取出,再将 沉淀物置于马弗炉中于250℃焙烧约2h,得到复合氧 化物粉末。将复合粉末在研钵中研碎,经强排水透气 式管式炉低温还原(650~750℃)得到W-Cu复合粉末。 再将W-Cu复合粉用钢模成形(压力为100~250 MPa), 得到生坯的相对密度为40%~47%。最后在氢气炉中 于1150~1250℃烧结2h,升温速度为10℃/min,制 成超细晶粒的W-Cu合金。

采用阿基米得原理测定合金密度;还原得到的纳 米复合粉形貌采用 FESEM(SUPER 55)观察;相组成通 过 XRD(Dmax-RB)确定;合金经磨、抛后利用 SEM (LEO-1450)观察显微组织结构;用 TCT416 型导热系 数测量仪检测材料的导热系数,所用试样尺寸为 *Φ*10

收到初稿日期: 2008-01-30; 收到修改稿日期: 2008-11-25

作者简介:姚惠龙,男,1982年生,硕士生,北京科技大学材料科学与工程学院,北京 100083,电话:010-62334341,E-mail:yhl_549827 @yahoo.cn

mm×3 mm; 用 QJ57 电桥测电导率。

2 结果与讨论

2.1 W-20%Cu 纳米复合粉

W-Cu 纳米复合粉的 SEM 照片如图 1 所示。复合 粉颗粒呈多边形,钨颗粒粒度为 30~50 nm。Cu 相将 近似多边形的 W 颗粒粘结在一起,W 颗粒均匀分布 在 Cu 相之中,大小比较均匀。这种粉体内部结构有 可能是由化学共沉淀的过程和氢气还原共同决定的。 因为制备复合粉的原料是钨和铜的盐溶液,在溶液中 各种粒子的分布本身就非常均匀,在强烈搅拌的作用 下,使得前驱体粉中基本保留了溶液中分子级的混合 状态。在焙烧和氢气还原 2 个热处理过程中,本实验 选择的温度都比较低,抑制了 W 晶粒的长大。而且粉 体初始的结构是钨的氧化物和铜的氧化物复合在一 起,氧化物之间的相互隔离,不利于氧化钨颗粒的长 大,并且有利于形成弥散均匀的 W-Cu 复合粉。图 2 为 W-20%Cu 纳米复合粉的 XRD 图谱。可以看出,在 650~750 ℃下能充分还原得到 W-Cu 复合粉。



图 1 W-Cu 复合粉形貌 Fig.1 The morphology of the composite powder



图 2 W-20%Cu 纳米复合粉的 XRD 图谱 Fig.2 The XRD of W-Cu nano-composite powder

2.2 合金密度

不同烧结温度下保温 2 h 后合金的相对密度与烧 结温度之间的关系见图 3。由图 3 可知:随着烧结温 度的提高,合金致密度有明显的变化,在1100~1200 ℃之间就可以迅速致密化;在1250℃烧结时,其相对 密度达到 99.7%。而传统机械合金化粉末在烧结温度 达到 1300℃时,相对密度只有 97.8%^[7]。因为粉末在 液相烧结时,主要是靠液相的流动变形来充填孔隙, 提高致密度的。在低于 Cu 的熔点进行固相烧结时, 两相的再分布主要依靠固相的扩散和迁移进行,过程 非常缓慢,很难充分充填孔隙,使得致密度难以提高。 当烧结温度高于 Cu 的熔点时,依靠液相 Cu 的粘性流 动和 W 颗粒重排完成再分布,熔融的 Cu 可以较为容 易地填充孔隙,受液相 Cu 流动性能的限制,气体在 还没有完全逸出的时候,就可能变成封闭的孔隙残留 在烧结体内,使得致密度不能达到理想状态。随着烧 结温度的继续提高,烧结的动力增加,Cu的流动性能 提高,两相的再分布进行得比较充分,气体逸出较为 完全, 致密度进一步提高。从图 3 中可以看出, 压坯 在 1300 ℃烧结时,烧结体致密度反而比在 1250 ℃烧 结时要低。因为在1300 ℃下,液相 Cu 的流动性非常 好,会渗出到试样表面,此时试样上部分的 Cu 会有 少量流失,固相 W 颗粒之间会因为外界气体的介入而 形成气孔,从而造成烧结体成分的偏析和致密度的下 降。再升高烧结温度,会造成更多的Cu逸出试样表面。



图 3 烧结温度对合金相对密度的影响

Fig.3 Relation between sintering temperature and relative density

2.3 烧结试样的力学性能及合金断口照片

图 4 为不同烧结温度下保温 2 h 的合金抗弯强度 与烧结温度的关系。从中可以看出,随着烧结温度的 升高,合金的抗弯强度有较大的提高,1250 ℃时合金 的抗弯强度达到1121 MPa。图5为不同烧结温度下W-Cu 合金的断口照片。可以看出,随着烧结温度的升高,合 金中孔隙明显减少,作为粘结相的 Cu 相分布则越来 越均匀,W 晶粒在1250 ℃时长大到1.5 μm,所有试 样的断裂形式均为沿晶断裂,组织结构致密。因为 W 相和 Cu 相的界面是塑性变形时位错最容易聚集的地 方,在压力载荷的作用下,W-Cu 界面很容易发生分 离而形成裂纹源,最终导致合金的沿晶断裂。图中清 楚地显示断裂面的晶粒分布情况:W 晶粒(深色)均匀 分布于 Cu 相(白色)之中,W 晶粒周围形成较大的韧 窝,Cu 相沿着 W 晶粒呈现连续网络状分布,且 W 晶 粒大小为 0.5~1.5 μm。

2.4 烧结试样的显微组织特征

图 6 为在 1150~1300 ℃烧结 2 h 试样的扫描电 镜照片。图中明相为 W, 暗相为 Cu。从图中可以看 出,随着烧结温度的提高,W、Cu 两相的组织分布 越来越均匀,孔隙也越来越少,合金致密性有明显提 高。W-20%Cu 复合粉末在 1200 ℃烧结时 W 晶粒尺 寸为 1 μm 左右;在 1250 ℃烧结时 W 晶粒尺寸为 1.5 μm 左右;烧结温度提高到 1300 ℃时,W 晶粒长大 到接近 2 μm,实验结果表明,烧结温度对晶粒长大 有较大影响。



图 4 烧结温度对合金抗弯强度的影响







Fig.5 The photograph of fracture at different temperatures : (a) 1100 °C; (b) 1150 °C; (c) 1200 °C; and (d) 1250 °C



图 6 不同烧结温度下合金的显微组织

Fig.6 The microstructure of the W-20Cu alloy at different temperatures: (a) 1150 °C; (b) 1200 °C; (c) 1250 °C; and (d) 1300 °C

2.5 合金性能

表 1 为实验所得试样性能与国标及文献[8~10]报 道相关性能的对比。由表 1 可知,合金的抗弯强度和 硬度与国家标准相比都有较大的提高,其中抗弯强度 提高 52.3%,硬度提高 59.1%,电阻率明显降低。W-Cu 合金实际是由 W 和 Cu 铜两相构成^[11],其导电性能主 要与各相成分和孔隙度有关,杂质元素、晶粒大小、 晶界状态等影响也较大。W-Cu 复合粉压坯在烧结过 程中使 W 和 Cu 得到均匀分布,均匀和致密导致合金 在通电过程中有效传导电子平均运行速度加大,合金 导电性能显著增强。

表 2 为本实验所采用的 2 种工艺所得试样热导率的 对比。由表 2 可知,复合粉末在 1250 ℃烧结 2 h 后,试 样已接近全致密,相对密度为 99.7%,热导率达到 223.1 W·m⁻¹·K⁻¹,是该材料理论热导率(231 W·m⁻¹·K⁻¹)^[12]的 96.6%。而在 1200 ℃烧结 2 h 后,合金的热导率仅为 178.3 W·m⁻¹·K⁻¹。经分析可知,W-Cu 合金热导率的 高低是由高导电性的铜相所决定的,主要有 3 种因素 影响其导热性能:杂质;孔隙度;微结构。本实验未 采用活化烧结,故排除杂质的影响,在 1250 ℃烧结 时,合金接近全致密,且高导电铜相明显形成连续分 布的网络状结构,相对较粗的钨晶粒使相互接触面积 小,钨粉颗粒不会粘结形成颈缩,因而具有完整连续 的铜网络,决定了合金具有高的导热率^[13]。而在 1200 ℃烧结时,合金致密度相对较低,降低了材料的导热 性能。

表 1 试样性能与传统合金性能的对比

 Table 1
 Compared performance with the traditional alloy

	Uardnass	Electrical	Thermal	Bend
Item		resistivity	conductivity	strength
	/1 v1r a	$/\times 10^{-6} \Omega \cdot m$	$/W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	/MPa
GB8320-87	2200	0.050		736
Infiltration product	3220	0.048	< 200	
Experiment product	3500	0.041	< 223.1	1121

表 2 2 种工艺所制试样热导率的对比

 Table 2
 The comparison of thermal conductivity

 between two different processes

Experime- nt product	Technology(W-20Cu)	Relative density/%	Thermal conductivity /W•m ⁻¹ •K ⁻¹
1#	1200 °C(2 h) sintering, 700 °C reduced powder	98.5	178.3
2#	1250 °C(2 h) sintering, 750 °C reduced powder	99.7	223.1

3 结 论

1) 采用化学共沉淀法结合氢还原的工艺制备出

W 相和 Cu 相均匀混合的 W-20%Cu 纳米复合粉,W 颗粒粒度为 30~50 nm,形状呈多边形,Cu 相均匀分 布在 W 相之间将 W 颗粒粘结。

 本实验所制得的 W-Cu 复合粉表现出高的烧结 活性,1200 ℃烧结密度为 98.5%,1250 ℃烧结密度达 到 99.7%。

3)所制得的 W-20%Cu 试样与传统产品相比其导电性、热导率、抗弯强度以及硬度上都有大幅度提高, 尤其是 1250 ℃烧结试样的热导率达到了 223.1 W·m⁻¹·K⁻¹。

参考文献 References

- [1] Li Yunping(李云平), Qu Xuanhui(曲选辉), Duan Bohua(段柏 华). Carbide(硬质合金)[J], 2001, 18(4): 232
- [2] Moon I H, Lee J S, Han Yang. Powder Metallurgy International[J], 1977(9): 23
- [3] Lee J S, Kaysser W A. Modern Developments in Powder Metallurgy[C]. Princeton, N J: Metal Powder Industries Federation, 1985(15): 489
- [4] Kothari N C. Powder Met Intern[J], 1982, 14(3): 139
- [5] Johonson J L, German R Met. *Meta Trans*[J], 1993, 24A(11): 2369
- [6] Panichkina V V, Siroty M M, Skorokhod V V. Institute of Materials Science[J], 1982(6): 27
- [7] Jia Chengchang(贾成厂), Jin Xuehua(金雪华), Zhao Jun(赵军) et al. Powder Metallurgy Technology(粉末冶金技术)[J], 2001, 19(3): 148
- [8] Fan Jinglian(范景莲), Yan Dejian(严德剑), Huang Boyun(黄 伯云) et al. Powder Metallurgy Industry(粉末冶金工业)[J], 2003, 13(2): 9
- [9] Jin Yongzhong(金永中), Yang Xiaoqing(杨晓青), Liu Dongliang(刘东亮) et al. China Tungsten Industry(中国钨业)[J], 2006, 21(3): 34
- [10] Yang Bin, German Randall M. Advances in Powder Metallurgy and Particulate Materials[J], 1993, 5: 105
- [11] Hyun-Ki Kang. Scripta Materialia[J], 2004, 56(4): 473
- [12] Randall M German. *Metallurgical Transactions A*[J], 1997, 24: 1745
- [13] Chen Dexin(陈德欣), Wang Zhifa(王志法), Zhang Xingjian (张行健) et al. Rare Metal Materials and Carbide(稀有金属 与硬质合金)[J], 2005, 33(2): 16

W-Cu Alloy Prepared by Co-Precipitation

Yao Huilong, Lin Tao, Luo Ji, Liu Xiangqing, Guo Zhimeng (University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083)

Abstract: A chemical co-precipitation method was used in this study to prepare W-Cu composite oxide powder firstly, and then the nanoscale W-20%Cu composite powder through hydrogen reduction. The W-Cu alloy of ultrafine dispersion structure was obtained by forming and sintering the composite powder. The results show that the W grains have polygonal shape with a particle size of 30 nm ~50 nm after hydrogen reduction. Furthermore, the Cu phase disperses evenly in the W phase to bind some W particles together. The W-20%Cu composite powder prepared by this process showed a good sintering activity with a relative density of 99.7% and a thermal conductivity of 223.1 W•m⁻¹•K⁻¹ when the W-Cu nanoscale composite power was sintered at 1250 °C. Other performances such as electrical conductivity, bend strength, hardness were also increased greatly if compared with the traditional W-20%Cu products. **Key words:** W-Cu alloy; precipitation; nanopowder; thermal conductivity

Biography: Yao Huilong, Candidate for Master, School of Materials Science and Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, P. R. China, Tel: 0086-10-62334341, E-mail: yhl_549827@yahoo.cn